This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16

Inventor(s): KOGA NOBUHIRO

Applicant(s):: TOSHIBA KK

Application JP19840088165 19840501

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning inner lead part 2b and the different material can be formed

Data supplied from the esp@cenet database - 12

@ 公開特許公報(A) 昭60-231349

Olnt Cl.

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

リードフレーム

到特 照 昭59-88165

四 昭59(1984)5月1日 の出

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内 伸 広 古 賀 仍免 明 者

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝 ⑪出 頤 人

清 外3名 升理士 猪 股 の代 理 人

1。充明の名称 リードフレーム

2. 特許請求の範囲

1 ペレット店転移と、このペレット店舗部に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード あおよびこのパッケージ外に欠川するアウターリ ード部からなる複数のリードとを存するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は おくかまされ、アウクリード部の表面は常に加工 されることを特性とするリーなドフレーム。

2 ペレット搭載却と、このペレット着数がに 近接しパッケージ内に引入されるインナーリード おおよびこのパッケージ外に女山 するアウクーリ ードがからなる複数のリードとそ有するリードフ レームにおいて、前記インナーリードなの表面の みに所謂の厚さのメッキ音を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. ជ្ញាខារលេខឱ្យា

(現明の医胎分別)

この丸町は半切体、ペレツト等を収断するパッ クージに係り、住にブラスチックパッケージに使 爪されるリードフレームに向する。

(充明の技術的な既とその問題点)

一般に集務目的ものアラスチックパッケージ目 品の削別れを定める質別としては、

① 半導体来子白体特にそのパッシペーション説

② プラスチックモールド制新の不興知会名員 (CIニィオンガ)、

② モールド研集の政治、送祭代、リードフレー んとの形材は、

② 単導体素子の外指形染管が単げられる。

この中で、平均は水子を形成するアルミ配輪の 戦闘を政権引き記しず水分の投入に対しては種々 の対象が揺られている。これはリードフレームと 組断との密名者を試験するラジフロによる試験は **軍とアレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験な要との際に初国が見られるという報告もあるためである(トリケップス見行、トリケップスプルーペーパース Ko 12 I S I VLS I パッケージング技術、第7章パッケージング実例と特別的発生性を上げるためにモールド技術あるいは引動の独特があこなわれていた。

第1回 は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンディンクエリアよりやや爪めに如1周で ほねで加んだ領域 6 内を部分メッキしたものがめ るにすぎない。

これらのメッキはブラスチックパッケージを形成するモールド別版との化着れを考慮してなった。の代表「、VLSI化が定せれたパッケージの西集様化が増々進み、小型化とももに高値が要求とれている。こうしたもうにアクターリード部からペレット場 破る 1 上の半線 成する 財際のみの対応では 気配性や 耐湿性をはかることが倒性となっている。

(死頭の目的)

本見的は上述の集別にはづいてなされたもので、インナーリードがとモールド根面との発育性をよくしモールド関係製価から侵入して平原は菓子に 足影響を与える水分をしゃ断することによりモールド樹面製品の耐湿性の内上を割り、供類性のない製品を供給することのできるリードフレームを 収供することを目的とする。 ムの構造を示す事業内である。ペレット特別が1 に不嫌体案子等のペレットが複数され、この場別 は1に一にが近常した初数のリード 2 が配列され ている。ペレット場底が 1 に半切体素子をダイイ ンドし、この平均体素子とリード 2 との位でのイ シーボンドが終了したのち、ブラスチック 出版対 すにより商中に 2 点質物で示した部分 3 内がパッケージ内に収納される。

なお、このモールド制能パッケージ内(部分3 内)に存在するリード2の部分をインナーリード、 その外部に欠出するリード2の部分をアつターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー4に 比較され、このタイパー4はリードフレーム5に 結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合収集のリードフレームでは、リードフレームの表面を特に配慮をしたものはない。 強いてがければ、前述したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキサ るものや、ボンディングエリアのメッキ庁を保持するた

- 4 -

(元明の収証)

上記日のを達成するためおれ切は、ペレットなながと、この名はがに近接しバッケージに対入されたインナーリードがおよびこのバッケージ外外に突出するアククーリードがから成るリードとを有するリードフレームにおいて、インナーリードの段而を称くかより、アククーリードが表面のみに所知の方さのメッキ数を設けることを特性とするリードフレームを提供するものである。

(九川の文雄将)

以下、猛付層間の前2回乃至前4周をお回して 本見前のいくつかの実施例を設明する。第3回お よび前4億はこの見前の実施例に係るプラスチッ クパッケージの前面図を示したものである。なお、 前2個は提来のリードフレームを用いたパックー ジの新面図であるが、これと対比しながらこの見 明の実施例を説明する。

- 般にモールド以前とリードフレームとの託の 電気性はリードフレームの切割または長期初さに 依存する点が多い。そしてリードフレームの製画 和さを抱くすれば密幕性は原り、製画剤さを用に すれば密幕性は悪くなる。

そこでパッケーシ内に収納される半週 体系子の 制 器性の高から考慮すると、インナーリード部の 密 着性は良くし、関節対止後のモールド 樹脂 のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密着性は延い方が良い。

そこでこの2つの野家を同時に異定するようにリードフレームの表面を加工すれば良いことになる。従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールに閉筋との密着性が良い場合には、光々体太子の影響性は良くなるが、リガ付着しやすくなり、その迷の場合にはパリは付着しにくくなるが副物性が低くなる。

また部分メッキの集合には、メッキ面の密報性が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の密報性とモールド制度のパリ付着性の問題とを同時に満足させることはできない。

- 7 -

製合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ処理して世常性を赴くする等の処理を 促しても良い。

なお、第3例に示すように表面和さを加くしたインナーリードが2DLの部分メッキ路6を内容に返すように供成してもよい。

この場合には半球体系子8とベレット 塩 板部 1 とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体数子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという利点がある。

なお行用分はボンディングワイヤを、行10は ダイボンド用制度たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお表面和さの加工ヤメッキ処理はリード2の表、皮、表面いずれでも可能 であるが、西面に使すことによりその効果は大きくなる。

(発明の効果)

上記の切く本見例によれば、リードフレームと とモールド制度との代数性を考慮してアウターリ ード部とインナーリードなどではその表面和さを さらに取れれてなっている部分メッキははリードフレームの菓子 店 味 部 1 付近の表面 のみに 差されて おり、 食品 の 密着性 はむずし も 良くなかった。

また素材として製面和さが肌いものを使用した

- 8 -

れるようにしたり、製画が質を表なるように低成したので、パッケージ内に収納させる平均は素子に対する耐酸性の内止を関ることができるとともに、モールに引動のパリ取りが容易になり、外はメッキがが良くなるリードフレームを得ることができる。

4.四両の角単な以前

卸1間は従来使用されているリードフレームの保治を示す平面因、第2回は従来のリードフレームを用いた半導体観視の断面因、第3回および 第4回は水丸川の実施例に係る半導体観響の断面 数である。

1 … ペレット店転割、2 … リード、2 m … アウ ターリード部、2 b … インナーリード部、7 …メ デキ屋、8 … 半サ 4 集子

出版人代別人 路 啟 箱

